DIALOG(R)File 347:JAPIO (c) 2005 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

02745035 **Image available**

ACTIVE MATRIX TYPE DISPLAY ELEMENT

PUB. NO.: **01-042635** [JP 1042635 A]

PUBLISHED: February 14, 1989 (19890214)

INVENTOR(s): IMASHIRO NOBUHIKO

YUKI MASAKI

APPLICANT(s): ASAHI GLASS CO LTD [000004] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.: 62-199032 [JP 87199032]

FILED: August 11, 1987 (19870811)

INTL CLASS: [4] G02F-001/133; G09F-009/30; H01L-027/12; H01L-029/78

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment); 42.2

(ELECTRONICS -- Solid State Components); 44.9 (COMMUNICATION

-- Other)

JAPIO KEYWORD:R003 (ELECTRON BEAM); R004 (PLASMA); R011 (LIQUID CRYSTALS);

R044 (CHEMISTRY -- Photosensitive Resins); R096 (ELECTRONIC

MATERIALS -- Glass Conductors); R097 (ELECTRONIC MATERIALS --

Metal Oxide Semiconductors, MOS)

JOURNAL:

Section: P, Section No. 879, Vol. 13, No. 239, Pg. 65, June

06, 1989 (19890606)

ABSTRACT

PURPOSE: To prevent the deterioration of the surface quality in the titled element by forming a light shielding film composed of a conductive substance on a part where the semiconductor layer of an active device is not shielded by an electrode, a part where the electrode is not provided and a part of a picture element electrode, respectively.

CONSTITUTION: The shielding film 9 for the shielding film, the accumulation capacity and the black matrix is used for the accumulation capacity by being connected with an external terminal. Namely, the shielding film is mounted on the part 11 where a source electrode or a drain electrode is not

formed. And, the picture element electrode for display, the part 12 forming the accumulation capacity faced to the part of said electrode and the part 13 constituting of the black matrix, namely the part 13 except an opaque gate electrode, the source electrode, the drain electrode and the transparent picture element electrode for display, are covered with the shielding film, respectively. Thus, the increase of an off-state current is suppressed at the time of a light state of the titled element, thereby enabling the stable driving and preventing the reduction of contrast in the titled element.

?

@日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

昭64-42635 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int.Cl.⁴	識別記号	庁内整理番号		❸公開	昭和64年(19	989) 2月14日
G 02 F 1/133 G 09 F 9/30 H 01 L 27/12	3 2 7 3 3 8	7370-2H 7335-5C A-7514-5F				
29/78	3 1 1	N - 7925 - 5F	審査請求	未請求	発明の数 1	(全7頁)

公発明の名称 アクテイブマトリックス型表示素子

②特 願 昭62-199032

29出 願 昭62(1987)8月11日

70発 明 者 今 ⑫発 明 者

城 信

彦

神奈川県横浜市港南区東永谷3-21-19

結 城 正 記 神奈川県秦野市南矢名1668-6

旭硝子株式会社 ⑪出 願 人

東京都千代田区丸の内2丁目1番2号

個代 理 人 弁理士 栂村 繁郎 外1名

叨

1.発明の名称

アクティブマトリックス型表示素子

2.特許額求の範囲

- (1)透明絶縁性基板上に行列状に電極を配し、行 列状の電極の交差点付近に能動素子を配し、画 素領極に接続したアクティブマトリックス型表 示素子において、少なくとも能動素子の半導体 **層が領極により遮蔽されていない部分、電極が** 設けられていない部分及び画素電極の一部の上 に絶縁膜を介して導電性物質による遮光膜を形 成したことを特徴とするアクティブマトリック ス型表示素子。
- (2) 遮光膜の開口部が画素質極のバターンよりも 小さくされている特許請求の範囲第 1項記載の アクティブマトリックス型表示素子.
- (3)電極上の遮光膜が、電極のバターンよりも小 さい阴口部を有する特許訥求の範囲第 1項記載 のアクティブマトリックス型表示索子。

- (4) 遮光膜が金属材料である特許請求の範囲第 ! 項~第 3項のいずれか一項記載のアクティブマ トリックス型表示案子。
- (5) 遮光膜が外部に取り出されるリードに接続さ れ、外部から入力される信号により電位を制御 される特許請求の範囲第 I項記載のアクティブ マトリックス型表示案子。
- (6)能動紫子がトランジスタである特許請求の範 囲第 1項または第 5項記載のアクティブマトリ ックス型表示素子。
- (7)半導体がシリコンである特許請求の範囲第 | 項~第 6項のいずれか一項記載のアクティブマ トリックス型表示素子。
- (8)表示が液晶によって行われる特許請求の範囲 第 1項~第 7項のいずれか一項記載のアクティ ブマトリックス型表示素子。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、各画素毎に能動素子を形成した能 動素子基板を用いたアクティブマトリックス型 29 - 15

表示素子に関するものである。

[従来の技術]

吸近 O A 機器端末やポータブルテレビ等の実 現のために、平面ディスプレイの開発が盛んに 行われている -

これを実現するための手段として行列状に電極を配した表示素子において、行列状電極の交差点近傍に能動素子を配して、これによってスタティック駆動に近い表示素子の駆動を行う、いわゆるアクティブマトリックス方式が盛んに研究開発されている。

このような目的に用いられる能動素子の構造 及び材料に関しては、種々の提案がなされてい る。

このような表示素子の代表例として薄膜トランジスタがあり、第2図に従来からよく知られている逆スタガー構造を有する薄膜トランジスタ (TFT) の断面図を示す。

この第2図において、21はガラス等の絶縁性 悲板、22は1n₂0₃-SnO₂(1 T O)、SnO₂、Al、

3

薄膜半導体層を用いる場合には、光誘起電流の 効果を無視して考えることは不可能である。

一方、液晶表示素子として一般的には透過型の表示素子が用いられており、薄膜半導体層の上下いずれの方向からも光が入射してくることを防ぐことは困難である。この光誘起電流を抑止するために、従来次ぎのような方法が提案されている。

①外部からの光の入射を防止するために、金属からなる遮光膜を形成する。

③光誘起電流を抑止できるような不純物を半導 体層を中にドーブし、光誘起電流を抑止する。

上記の②または③の方法は、光誘起電流を抑止する効果がないわけではないが、この効果と同時に能動素子の特性自体を劣化させる傾向もあり、非常に製膜法が限定されるために量産を 想定した場合に制約条件になる可能性を秘めて Cr等の表示画素 徴極、 23は夫々 J T O 、 SnO 2、A1、Cr等ゲート 砥極兼ゲート線、 24はゲート絶縁膜、 25はアモルファスシリコン、ポリシリコン、 単結晶シリコン、 Cd Se等の半導体層、 26は A1、Cr等のソース電極、 27は A1、Cr等のドレイン無極を示している。

従来、このような構造のTFTを液晶表示素 子の1 画業当り1 個ずつ形成して能動案子とし て用い、スタティック駆動に近い表示品位を有 する液晶表示素子を得ていた。

[発明の解決しようとする問題点]

しかし、1 画素に少なくとも1 個必要な能動素子を大面積にわたって形成するためには、大面積にわたって均一に種々の膜を堆積させる技術が必要とされる。種々の膜の中でも、紫子特性を規定するということから半導体層についての要求条件が最も厳しいものである。

この観点から考えた時に吸適な半導体層は、 製膜法を大型化することが容易なアモルファス シリコン等の薄膜半導体層である。このような

4

いる。そのために①の方法が主に用いられている。

一方、上記の問題とは別に大規模情報表示素子としての要求に対応していくと、基板の大型化の過程において、外部駆動回路の負担を低減するため、及び表示素子としての表示品位を向上させるために1 画素あたりにある程度の容量成分を、液晶層の固有の容量成分と並列に入れることが必要になる。

このために、従来フォトリソグラフィーのエ 程を増やすことで対応してきた。

ところが、TFTの製造プロセスという観点から考えると、工程数を増やすことは新たなる 欠陥発生の原因となることがあるので、望まし くはない。

また、容量成分の形成を前述した遮光膜と兼 用することでも対応してきた。

このような容量成分兼用の選光膜を設けた能動案子を使用した液晶表示素子では、容量成分によるより安定したスタティック駆動による表示が得られるとともに、半導体層に光が入射しない構成となっているため、アモルファスシリコンのように光誘起電流を生じなく、安定した表示が得られる。

このような欠陥が抑制されてきた結果、つぎには電圧が印加されていない部分からの非旋光 性透過光が問題となってきた。

即ち、液晶表示素子では電極間には電極間電気絶縁のために無電極の部分を設けなくてはならなく、この部分から光が漏れてくる。このため、コントラストが低下したり、視野角が狭くなってしまうというような欠点を生じさせ、表示案子としての表意品位が低下してしまうという問題点を有していた。

これを防止するために、この電極の存在しな い部分に遮光膜を設け、光の漏れを無くす、所

7

述の3つの問題点である半導体層の遮光による 光誘起電流、画素毎の蓄積容量及びブラックマ トリックスの問題点をすべて解決することがで きるものである。

以下の説明では、能動素子として破膜トランシスタ(TFT)を例にして説明するが、TFT以外の能動素子であっても光誘起電流を生じ易い能動素子であれば本発明の効果を生じることができる。

以下図面を参照して説明する。

第1 図は、本発明のアクティブマトリックス型表示素子の代表的な例を示しており、(a)はその画素付近の平面図、(b)はそのTFT部分のAA面斯面図を示している。

第1図において、 IはAI、Cr等のゲート電極 (ゲートバスライン)、 2はSiON等のゲート絶 経膜、 3はアモルファスシリコン、ポリシリコン、単結晶シリコン、CdSe等の半導体層、 4はn*アモルファスシリコンのような不純物をドープした半導体層、 5はAI、Cr等のソース電極 留ブラックマトリックスが行われている。このブラックマトリックスは通常は対向電極基板側に設けられているが、この形成のために工程が増加し、かつセル化時に傷めて正確な位置合せを要するようになり、生産性が低下し、歩留まりが低下する言う問題点を有していた。

[問題を解決するための手段]

本発明によれば、1回のフォトリソグラフィーの工程により、従来から問題とされてきた前.

8

(ソースバスライン)、 6は Al、 Cr等のドレイン 電極、 7は l T O (ln 20 , - Sn 0 2)、 Sn 0 2 等の表示画素電極、 8は Si 0 2、 Si ON、 Ti 0 2 等の絶縁膜、 9は本発明の遮光膜兼落積容盤兼ブラックマトリックス用の遮光膜を示している。この遮光膜は、外部に引き出される端子に接続されて密積容量として使用される。

半導体層の部分であってソース電極又はドレイン電極が形成されていない部分には遮光膜が

1111 14

口で示されるように設けられ、TFTの上側からの半導体層のトランジスタ構成部分への光の入射を防止し、これにより光誘起電流が大幅に減少するので、表示の安定化に大きな効果を生じる。なお、TFTの下側からの光は、半導体層下側のゲート電極によってその入射が防止されるので、この方向からの光の入射による光誘起電流の問題も生じない。

また、表示画素電極とその一部が対向する部分12は蓄積容量を構成する部分であり、安定なスタティック駆動が可能となる。それと同時に位置合せ時にずれを生じた場合にも後述するブラックマトリックス効果を損しないという役目も有している。

図中13で示される部分が、ブラックマトリックスを構成する部分であり、不透明なゲート電極、ソース電極、ドレイン電極及び透明な表示
晒素電極以外の部分を不透明な遮光膜で覆うことにより、これらの部分から制御されない光が
漏れ出してくることを防止できる。この電極問

1 1

この遮光膜は、前述した3つの機能に必要母 小限の部分及びこれに位置合せの許容度を考慮 して設けることが好ましい。これは蓄積容量を 増加させるということは表示画素電極の閉口部 が減少することになり、表示が暗くなってしま うためである。この場合、表示画素電極と重な る遮光膜の部分は、表示画素電極の全周囲にわ たっていることが好ましく、位置合せ時に何れ の方向にずれを生じても、この重なり部分の巾 以内であればブラックマトリックス効果を損し ない。また、全周囲に設けておくことにより、 いずれかの方向にずれても、蓄積容量の変化が ほとんど無いという利点も生じる。これは、例 えば第1図(a)で遮光膜が上にずれたとする と、表示画業電極の上の端側での表示画素電極 と遮光膜との重なり巾が減少して蓄積容量が減 少しても、逆の表示画素電極の下の端側での表 示画素低極と遮光膜との重なり巾が増大して書 積容量が増加することとなり、その蓄積容量は ほとんど同一となる。

の空隊は絶縁のためある程度は必ず必要とされるため、遮光膜によって光の透過を防止しないと、この部分からは常に光が漏れてきてしまったととなり、表示のコントラストが充分にとれないことになってしまう。このため、この部分を遮光してやることにより、液晶層によるコントラストを完全に生かすことができる。

本発明の遮光膜な、将電性を有するものであれば何でも使用できるが、密積容量として使用されることから、外部から入力された信号を波形の鈍化無しに伝ばんさせることが必要とされるので、低抵抗の材料が好ましい。このため、通常は低極を形成するのに使用されるAI、Cr、Ti等の金属材料の膜が好適であり、饱極の形成と同様のプロセスで製膜及びパターニングできる。もちろん、この遮光膜は1層であってもよいし、複層としても良い。

1 2

なお、この好ましくない容量を小さくするため及び電極との短絡を防止するために遮光膜の下に設けられる絶縁膜8はある程度厚くすることが好ましい。具体的には 200~1000nm程度とされればよい。これは、あまり厚くしすぎると 絶縁膜に内在する膜ストレスや膜中の不純物によりTFTの特性に悪影響を与えることが好ので、特に 300~ 600nm程度とされることが好

ましい。 もちろん、この絶縁膜を複層にして連続して、または間を切って断続して異なる材料で形成しても良い。

以上の例では、逆スタガー型TFTについて説明したが、他の構造の能動素子であっても適用できる。このため、構造によっては、本発明の遮光膜を基板側、即ち、能動素子の下側に形成することもある。

このようにして形成された能動素子基板と対向電極基板との間に液晶、エレクトロクロミック材料等を挟持して表示を行う。

本発明では、これらの外に種々の応用が可能であり、カラーフィルターを設けてカラータをできる。このカラーフィルクーを扱けてもよいし、対向電極を扱けてもよい。また、電極の上に形成してもよいし、電極の下に形成しても良く、印刷法、蒸谷法、染色法等公知のカラーフィルターに成法が使用できる。本発明では、高コントをすることができるので、特にカラーの階

1 5

[実施例]

第1図の構造である逆スタガー構造のTFT による能動素子基板を作成した。

まず、ガラス茲板上にゲート電極を形成する ためのCrを150nm 電子ピーム蒸荷法により堆積 し、エッチングしてパターニングした。次に、 ブラズマCVD法でゲート絶縁膜としてのSiON 膜200nm 及び半導体層としてのアモルファスシ リコン (a-Si) 層 120nm 及び電極/半導体層接 合部のコンタクト特性改善のためのn+a-Si属50 nmを連続的に堆積した。その後、n+a-Si局及び a-Si層を選択的にパターニングして薄膜トラン ジスタの半導体層を形成した。次に、ソース電 極とドレイン電極とを形成するためにCrとAlを 連続的に電子ピーム蒸着法で300nm 厚となるよ うに堆積し、パターニングしてソース電極とド レイン電極とを形成した。ここでTFTのチャ ネル部分に残されているn*a-Si層を除去するた めに、ソース電極とドレイン電極のバターンを 利用して選択的にエッチングした。さらに、表

調表示に好適である。

画素電極の形状も前記の例では正方形状としたが、長方形、六角形、三角形、円形等にしてもよいし、表示色によって表示画素電極の大きさや形状を変えたりしてもよい。

また、液晶を特定の方向に配向させる配向 膜、反射電極、偏光膜、強誘電体膜等を積層し てもよく、液晶中に2色性色素等を添加しても よく、周辺に駆動回路用の能動素子を形成また は駆動回路ICを取付する等してもよい。

本発明では能動器子は1 画器に1 個形成されていればよいが、冗長性を増すために能動器子を複数個並列に、または駆動電流値を増加させるために能動器子を複数個直列に形成するようにしてもよい。さらに、冗長性を増すために、ゲート電極やソース電極の予備配線を形成する等してもよい。

この外、本発明の効果を損しない範囲内で能 動素子基板に用いられる他の構成が付加されて いてもよい。

16

示画素電極を形成するためのITOを100nm 電子ピーム蒸着法により堆積し、リフトオフ法によってパターニングした。

さらにその上に、本発明の遮光膜と電極との間を絶縁するための絶縁膜であるSiON膜をブラスマCVD法で400nmに堆積し、その後、本発明の遮光膜としてAlを200nm蒸箱して、パターニングして遮光膜兼蓄積容量兼ブラックマトリックス用の遮光膜を形成した。

比較のために、本発明の遮光膜兼蓄積容量 がブラックマトリックス用の遮光膜を形成していない能動素子基板(比較例)を製造した。

本発明の実施例の能動素子基板と比較例の能動素子基板との特性評価を行った。この特性評価には、まず暗状態における静特性を測定し、次に明状態における静特性を測定するという方法で行った。なお、明状態における光の入射方向は、ガラス基板とは反対側、即ち、半導体層上部から入射するようにした。

実施例の能動衆子基板においては、明状態に

特開昭64-42635(6)

おけるオフ電流の増加は、たかだか 1 ケタ程度 以下であったのに対し、比較例の能動素子基板 においてはオフ電流の増加は 3 ケタ程度以上に もなった。

次いで、これらの能動素子基板上に配向を制 御するためのポリイミドの膜を形成し、静電気 による破壊を生じないようにラピングした。

また、対向電極基板は、ガラス基板上に ITO 膜を形成し、各画素に対応する部分に失々の 位のカラーインクを印刷により付与して、カラ ーフィルターを形成し、さらにポリイミドの膜 を形成し、これをラピングして形成した。

これらの能動素子基板の周辺にシール材と基板間の事電接続用のインクを印刷し、能動素子基板と対向電極基板とを圧着してセル化を行い、液晶を注入して、その両面に一対の偏光膜を配置してTNアクティブマトリックス型液晶表示素子を製造した。

この実施例の液晶表示素子は、遮光膜を設けたことによりオフ電流の増加が抑止され、蓄積

19

り、さらにブラックマトリックス構成としたことにより TU 様間隙からの非旋光性透過光によるコントラストの低下が防止されるものである。

これにより、大幅な表示品位の改善効果が得られる。

本発明では、このような大きな効果を生じるにもかかわらず、これらの3つの機能を有する 遮光膜を1工程で同時に形成できるため、極めて生産性が高いものである。即ち、従来の単に 遮光膜のみ、または蓄積容量のみを形成するのと と同等の工程でよく、3つの機能を持たせる めに新たに工程の追加を必要としない。このため 数に変更である。の工程をいるである。の とのようなの機能を持たない。 とのようなのである。の である。の ののようなが、 できるため、 をおいるである。の ののようなが、 できるにない。 という問題を生じない。

 容量を並列に設けたことにより駆動電圧のシフトの程度が少なくなり安定な駆動が可能となり、ブラックマトリックスとしたことにより非旋光性透過光によるコントラストの低下が防止されることとなり、大幅な表示品位の改善効果が見られた。

また、これらの3つの機能を有する遮光膜を 1 工程で同時に形成できたため、単に遮光膜の みを形成した従来例と同等の工程でよく、製造 プロセスの工程増加という問題を生じなく、生 産性の低下及び歩留まりの低下という問題点を 生じなかった。

さらに、遮光膜の位置合せの許容度も高いも のであった。`

「発明の効果1

本発明では、遮光膜兼審積容量兼ブラックマトリックス用の遮光膜を設けることにより明状態におけるオフ電流の増加が抑止され、蓄積容量を並列に設けることにより駆動電圧のシフトの程度が少なくなり安定した駆動が可能とな

2 0

きいという利点も有する。

本発明は、このほか、本発明の効果を損しない範囲内で種々の応用が可能なものである。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の代表的な例の能動衆子悲 板を示しており、 (a) はその平面図であり、 (b) はそのAA面断面図である。

ゲート電極 : 1

ゲート絶縁膜 : 2

半導体層 : 3

7 77 713

ドレイン電極 : 6

ソース電極

表示画素電極 : 7

絶縁膜 : 8

遮光膜 : !

代理人 母村繁







